

Schulung in Berlin: Schichtdickenmessung und Materialanalyse mit Röntgenfluoreszenz

Datum: 19.04.2023 09:00 - 17:00 Uhr

Weitere Informationen und Anmeldung: [Link](#)

In der eintägigen X-RAY-Schulung vermitteln unsere erfahrenen Produkttrainer in praktischen und theoretischen Einheiten grundlegendes Fachwissen rund um die Röntgenfluoreszenzanalyse.

Inhalte:

- Theoretische Grundlagen als Basis
- Optimale Einsatzbereiche in der Schichtdickenmessung und Materialanalyse
- Einflussparameter und deren Auswirkungen
- Richtige Kalibrierung für präzise Messergebnisse
- Untersuchung von galvanischen Bädern und Lösungen als Beispiel komplexer Messaufgaben
- Umsetzung der Theorie an unterschiedlichen Gerätetypen
- Analyse mitgebrachter Musterteile
- Messmittelüberwachung für langfristig hohe Qualität

Beginn:

Wednesday, April 19, 2023, 9:00 AM Uhr

Ende:

Wednesday, April 19, 2023, 5:00 PM Uhr

Veranstaltungsort:

Berlin

Germany

Website & Anmeldung:

https://de.helmut-fischer.com/schulungen-x-ray/?utm_source=Presse